(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号 特開2001-148260 (P2001-148260A)

(43)公開日 平成13年5月29日(2001.5.29)

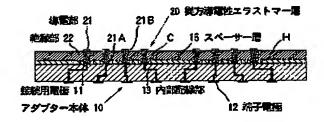
(51) Int.CL7	織別記号	FI	ラーマユード(参考)
HO 1 R 11/01		HOIR 11/01	H 2G003
G01R 1/06		G01R 1/06	A 2G011
31/02		31/02	2G014
31/26		31/26	J 5E023
H01R 12/16		H01R 43/00	H 5E051
		未商求 請求項の数9 OL	(全 15 頁) 最終質に総合
(21)出職番号	特顧平Ⅰ1−330960	(71) 出廢人 000004178	
		ジェイエスアー	- ル株式会社
(22)出版日	平成11年11月22日(1999.11.22)	東京都中央区築地2丁目11番24号	
		(72) 発明者 木村 旗	
		埼玉県飯館市川	寺635-6 ドラゴンパレ
	·	₹201	
		(72)発明者 原 富士雄	
		埼玉県日高市」	上鹿山60 ヴィラキーファA
		203	
		(74)代理人 100078754	
		弁理士 大井	正彦
			. = '
			最終頁に統・

(54) 【発明の名称】 アダプター装置およびその製造方法並びに回路基板の電気的検査装置

(57)【要約】

【課題】 加圧力が不均一であっても、接続すべき回路 基板の電極に対して所要の電気的接続を確実に達成する ことができるアダプター装置およびその製造方法並びに 回路基板の電気的検査装置の提供。

【解決手段】 本発明のアダプター装置は、表面に接続すべき回路基板の電極に対応するパターンに従って複数・の接続用電極が配置されたアダプター本体と、このアダプター本体の表面に一体的に設けられた異方導電性エラストマー層とを具えてなり、前記異方導電性エラストマー層は、前記アダプター本体における接続用電極上に位置された、磁性を示す導電性粒子が厚み方向に並ぶよう配向した状態で含有されてなる複数の導電部とよりなり、当該導電部の各々におけるアダプター本体側の基端部分の周囲に空洞が形成されていることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に接続すべき回路基板の電極に対応 するバターンに従って複数の接続用電極が配置されたア ダブター本体と、このアダプター本体の表面に一体的に 設けられた異方導管性エラストマー層とを具えてなり、 前記異方導電性エラストマー層は、前記アダプター本体 における接続用電極上に位置された、磁性を示す導電性 粒子が厚み方向に並ぶよう配向した状態で含有されてな る複数の導電部と、これらの導電部の各々を相互に絶縁 の基端部分の周囲に空洞が形成されていることを特徴と するアダプター装置。

【請求項2】 異方導管性エラストマー層の導電部等 に、その基礎部分の国間に空洞が形成されていることを 特徴とする請求項1に記載のアダプター装置。

【騙求項3】 アダプター本体は、その表面に接続用電 極の各々を露出させる莨道孔が形成されたスペーサ層を 有し.

このスペーサ層の貫通孔の内園面と、異方導電性エラス トマー層における導電部の基端部分の外国面との間に空 20 洞が形成されていることを特徴とする請求項 1 または請 **永順2に記載のアダプター鉄置。**

【龍水項4】 アダプター本体における接続用電極の各 々は、少なくともその一部が磁性体により構成されてい ることを特徴とする諸承項1万至請求項3のいずれかに 記載のアダプター装置。

【語求項5】 異方導管性エラストマー層における導管 部は、その表面側の先端部分が絶縁部の表面から突出し た状態に形成されていることを特徴とする請求項1乃至 請求項4のいずれかに記載のアダプター装置。

【請求項6】 表面に接続すべき回路基板の電極に対応 するバターンに従って配置された複数の接続用電極およ びとれらの接続用電極を露出させる質過孔が形成された スペーサ層を有するアダプター本体と、異方導電性エラ ストマー層形成用の型板とを用意し、

前記型板の表面に、硬化処理によって弾性高分子物質と なる高分子物質用材料中に砂性を示す導電性粒子が分散 されてなる異方導電性エラストマー用材料層を形成し、 との異方導管性エラストマー用材料層の表面に、前記ア ダブター本体をその接続用電極の表面と当該異方導電性 40 エラストマー用村料屋の表面との間に間瞭が形成される よう配置し、

その後、前記異方導電性エラストマー用材料層における 前記接続用電極の直下に位置される部分に、それ以外の 部分より大きい磁場を厚み方向に作用させることによ り、当該異方導電性エラストマー用材料圏における接続 用電極の直下に位置される部分に導電性粒子を集合させ て厚み方向に配向させると共に、当該異方導電性エラス トマー用材料層における接続用電極の直下に位置される 部分の表面を隆起させて当該接続用電極に接触させ、こ 50 を実行する方法としては、縦構に並ぶ格子点位置に従っ

の状態で、暴方導電性エラストマー用材料層を硬化する ことにより、前記アダプター本体における接続用電極上 に位置された 準管性粒子が厚み方向に並ぶよう配向し た状態で含有されてなる複数の導電部を有し、当該導電 部の基礎部分の周囲に空洞が形成された異方導電性エラ ストマー層を形成する工程を有することを特徴とするア

【論求項7】 アダプター本体のスペーサ層には、当該 アダプター本体における接続用電極の各々に対応して当 する絶縁部とよりなり、当該導電部のアダプター本体側 10 該接続用電極の径より大きい径の複数の貫通孔が形成さ

ダブター装置の製造方法。

導電部長に、その基礎部分の周囲に空洞が形成された異 方導電性エラストマー層を形成することを特徴とする詩 求項6に記載のアダプター装置の製造方法。

【詰求項8】 接続用電極の各々における少なくとも一 部が磁性体により構成されたアダプター本体と、このア ダブター本体の接続用電極に対応するパターンに従って 形成された複数の磁性体部を有する型板とを用い、

前記型板の表面に形成された異方導電性エラストマー用 材料層の表面に、前記アダプター本体を、その接続用電 極が前記型板の磁性体部の上方に位置されるよう配置 U.

前記異方導管性エラストマー用材料層における前記接続 用電極の直下に位置される部分に、当該接続用電極およ び前記型板の磁性体部を介して厚み方向に磁場を作用さ せることを特徴とする請求項6または請求項7に記載の アダプター装置の製造方法。

【請求項9】 表面に複数の検査電極を有する検査電極 装置と、請求項1乃至請求項5のいずれかに記載のアダ 30 プター装置とを具えてなり、

前記アダプター装置は、そのアダプター本体の裏面に当 該接続用電極の各々に電気的に接続された複数の端子電 極を有し、当該艦子電極の各々は、前記検査電極装置の 検査電極に電気的に接続されていることを特徴とする回 路基板の電気的検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ブリント回路基板 などの回路基板の電気的検査などに好適に用いることの できるアダプター装置およびその製造方法並びにこのア ダブター装置を具えた回路基板の電気的検査装置に関す る.

[0002]

【従来の技術】一般に集積回路装置、その他の電子部品 などを構成または搭載するための回路基板については、 電子部品などを組み立てる以前に或いは電子部品などを 搭載する以前に、当該回路基板の配線パターンが所期の 性能を有することを確認するためにその電気的特性を検 査することが必要である。従来、回路基板の電気的検査

て複数の検査電極が配置されてなる検査電極装置と、こ の検査電極装置の検査電極に被検査回路基板の接検査電 極を電気的に接続するアダプターとを組み合わせて用い る方法などが知られている。この方法において用いられ るアダプターは、一面に検査対象である回路基板の被検 査電極に対応するパターンに従って配置された複数の接 続用電極を有し、他面に検査電極装置の検査電極と同一 のビッチの格子点位置に配置された複数の鑑子電極を有 するプリント配線板よりなるものであり、一般に、回路。 基板の電気的検査においては、検査対象である回路基板 10 とアダプターとの安定な電気的接続を達成するために、 検査対象である回路基板とアダプターとの間に、異方導 電性エラストマーシートを介在させることが行われてい

【0003】との異方導電性エラストマーシートは、厚 さ方向にのみ導電性を示すもの、あるいは加圧されたと きに厚さ方向にのみ導電性を示す多数の加圧導電性導電 部を有するものであり、種々の構造のものが例えば特公 昭56-48951号公報、特開昭51-93393号 公報、特開昭53-147772号公報、特開昭54- 20 146873号公銀などにより、知られている。そし て、配置ビッチの小さい核検査電極を有する彼検査回路 基板に対しては、当該該検査回路基板の被検査電極に対 応するパターンの導電部を有する異方導電性エラストマ ーシートが、高い接続信頼性が得られる点で好ましい。 【0004】然るに、このような異方導電性エラストマ ーシートは、それ自体が単独の製品として製造され、ま た単独で取り扱われるものであって、電気的接続作業に おいては回路基板に対して特定の位置関係をもって保持 固定することが必要である。しかしながら、独立した冥 30 方導電性エラストマーシートを利用して回路基板の電気 的接続を達成する手段においては、検査対象である回路 基板における接検査電極の配列ビッチ(以下「電極ビッ チ」という。) すなわち互いに隣接する被検査電極の 中心間距離が小さくなるに従って異方導電性エラストマ ーシートの位置合わせおよび保持固定が困難となる、と いう問題点がある。

【①①①5】また、一旦は所望の位置合わせおよび保持 固定が実現された場合においても、温度変化による熱履 歴を受けた場合などには、熱膨張および熱収縮による応 40 力の程度が、検査対象である回路基板を構成する材料と **冥方導電性エラストマーシートを構成する材料との間で** 大きく異なるため、電気的接続状態が変化して安定な接 続状態が維持されない、という問題点がある。

【0006】従来、以上のような問題を解決するため に アダプター本体の表面上に異方導電性エラストマー **層が一体的に形成されてなるアダプター装置が提案され** ている。図12は、従来のアダプター装置の一例におけ る構成を示す説明用断面図である。とのアダプター装置 におけるアダプター本体80は、表面に検査対象である 50 の第2の目的は、加圧力が不均一であっても、接続すべ

回路基板の被検査管極に対応するパターンに従って配置 された複数の接続用電極81を有すると共に、裏面に格 子点位置に従って配置された複数の端子電極82を有 し、接続用電極81の各々は、適宜のバターンで形成さ れた内部配線部83を介して端子電極82に電気的に接 続されている。このアダプター本体80の表面には、異 方導電性エラストマー層90がその裏面全面が当該アダ プター本体80の表面に接着した状態で一体的に形成さ れている。この異方導電性エラストマー層90は、アダ プター本体10の接続用電極11上に位置された。厚み 方向に伸びる導電部91と、これらの導電部91を相互 に絶縁する絶縁部92とよりなり、導電部91における 表面側の先端部分は絶縁部92の表面から突出した状態 とされている。そして、各導電部91においては、導電 性粒子が厚み方向に並ぶよう配向した状態で充填されて おり、厚み方向に加圧されて圧縮されたときに抵抗値が 減少して導電路が形成される。

【0007】このようなアダプター鉄圏によれば、アダ プター本体80の表面上に異方導電性エラストマー層9 ()が一体的に設けられているため、回路基板の電気的検 査において、異方導電性エラストマーシートを単独で使 用した場合に必要な位置合わせ作業が不要であり、ま た。温度変化による熱限歴などの環境の変化に対しても 良好な電気的接続状態が安定に維持され、従って高い接 続信頼性が得られる。

【0008】しかしながら、上記のアダプター装置にお いては、以下のような問題がある。図12に示す構成の 異方導電性エラストマー層90においては、その導電部 91の先端部分は、絶縁部22の表面から突出した状態 に形成されており、これにより、面方向における易変形 性が大きくなるため、当該異方導電性エラストマー層9 ()が厚み方向に加圧されたときにその加圧力が小さくて も、当該導電部90の基端部分は容易に圧縮される。然 るに、導電部91における裏面側の基端部分は、当該具 方導電性エラストマー層90の裏面全面がアダプター本 体80の表面に接着されており、これにより、面方向に おける易変形性が小さくなるため、厚み方向に側圧され たときにその創圧力が小さいと、導電部91の基端部分 は十分に圧縮されない。従って、各導電部91に作用さ れる加圧力が不均一である場合には、当該導電部91の 各々の基礎部分において、加圧による圧縮の程度に大き な差が生じるため、導電性にバラツキが発生して所要の 電気的接続を確実に達成することが困難である。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上のよう な事情に基づいてなされたものであって、その第1の目 的は、加圧力が不均一であっても、接続すべき回路基板 の電極に対して所要の電気的接続を確実に達成すること ができるアダプター装置を提供することにある。本発明

6

き回路基板の電極に対して所要の電気的接続を確実に達成することができるアダプター装置の製造方法を提供することにある。本発明の第3の目的は、加圧力が不均一であっても、検査対象である回路基板の被検査電極に対して所要の電気的検査を確実に実行することができる回路基板の電気的検査装置を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明のアダプター装置は、表面に接続すべき回路基板の電極に対応するバターンに従って複数の接続用電極が配置されたアダプター本 10 体と、このアダプター本体の表面に一体的に設けられた異方導電性エラストマー層とを具えてなり、前記異方導電性エラストマー層は、前記アダプター本体における接続用電極上に位置された、磁性を示す導電性粒子が厚み方向に並ぶよう配向した状態で含有されてなる複数の導電部と、これらの導電部の各々におけるアダプター本体側の基端部分の周囲に空洞が形成されていることを特徴とする。

【①①11】本発明のアダプター装置においては、前記 20 異方響電性エラストマー層の導電部毎に、その基端部分 の周囲に空洞が形成されていることが好ましい。また、 前記アダプター本体は、その表面に接続用電極の各々を 露出させる貫通孔が形成されたスペーサ層を有し、この スペーサ層の普通孔の内層面と、前記異方導電性エラストマー層における導電部の基準部分の外周面との間に空 洞が形成されていてもよい。また、前記アダプター本体 における接続用電極の各々は、少なくともその一部が磁 性体により構成されていることが好ましい。また、前記 異方導電性エラストマー層における導電部は、その表面 側の先端部分が絶縁部の表面から突出した状態に形成されていることが好ましい。

【①①】2】本発明のアダプター装置の製造方法は、表 面に接続すべき回路基板の電極に対応するパターンに従 って配置された複数の接続用電極およびこれらの接続用 電極が露出する雲通孔が形成されたスペーサ層を有する アダプター本体と、異方導電性エラストマー層形成用の 型板とを用意し、前記型板の表面に、硬化処理によって 弾性高分子物質となる高分子物質用付斜中に遊性を示す 導電性粒子が分散されてなる異方導電性エラストマー用 40 材料層を形成し、この異方導電性エラストマー用材料層 の表面に、前記アダプター本体をその接続用電極の表面 と当該異方導電性エラストマー用材料層の表面との間に 間隙が形成されるよう配置し、その後、前記異方導電性 エラストマー用付料層における前記接続用電極の直下に 位置される部分に、それ以外の部分より大きい磁場を厚 み方向に作用させることにより、当該異方導電性エラス トマー用材料層における接続用電極の直下に位置される 部分に導電性粒子を集合させて厚み方向に配向させると 共に、当該異方導電性エラストマー用材料層における接 50

続用電極の直下に位置される部分の表面を隆起させて当該接続用電極に接触させ、この状態で、異方導電性エラストマー用材料層を硬化することにより、前記アダフター本体における接続用電極上に位置された、導電性粒子が厚み方向に並ぶよう配向した状態で含有されてなる複数の導電部を有し、当該導電部の基端部分の国囲に空洞が形成された異方導電性エラストマー層を形成する工程を有することを特徴とする。

【① 013】本発明のアダプター装置の製造方法におい ては、アダプター本体のスペーサ圏には、当該アダプタ ー本体における接続用電極の各々に対応して当該接続用 電極の径より大きい径の複数の貫通孔が形成されてお り、準電部毎に、その基端部分の周囲に空洞が形成され た異方導電性エラストマー層を形成することが好まし い。また、接続用電極の各々における少なくとも一部が 磁性体により構成されたアダプター本体と、このアダプ ター本体の接続用電極に対応するパターンに従って形成 された複数の磁性体部を育する型板とを用い、前記型板 の表面に形成された異方導電性エラストマー用材料層の 表面に、前記アダプター本体を、その接続用電極が前記 型板の磁性体部の上方に位置されるよう配置し、 前記異 方導電性エラストマー用材料圏における前記接続用電極 の直下に位置される部分に、当該接続用電極および前記 型板の磁性体部を介して厚み方向に磁場を作用させるこ とが好ましい。

[100] 4]本発明の回路基板の電気的検査装置は、表面に複数の検査電極を有する検査電極装置と、上記のアダプター装置とを具えてなり、前記アダプター装置は、そのアダプター本体の裏面に当該接続用電極の各々に電気的に接続された複数の端子電極を有し、当該端子電極の各々は、前記検査電極装置の検査電極に電気的に接続されていることを特徴とする。

[0015]

【作用】上記のアダプター装置によれば、異方導電性エラストマー層における導電部の基端部分の周囲には空洞が形成されており、これにより、当該基端部分の面方向における易変形性が大きくなるため、当該具方導電性エラストマー層が加圧されたときにその加圧力が小さくても、当該導電部の基端部分が容易に圧縮される。従って、各導電部には、小さい加圧力でも十分に抵抗値の低い導電路が確実に形成され、これにより、加圧力の変化乃至変動に対して導電部における抵抗値の変化を小さくすることができる。その結果、異方導電性エラストマー層に作用される加圧力が不均一であっても、各導電部間における導電性のバラツキの発生を防止することができる。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て詳細に説明する。

g (アダプター装置)図1は、本発明に係るアダプター装

置の一例における機成を示す説明用断面図であり、図2 は、図1に示すアダプター装置におけるアダプター本体 を示す説明用断面図である。このアダプター装置は、例 えば回路基板の電気的検査に用いられるものであって、 多層配線板よりなるアダプター本体 1 0を有する。アダ プター本体10は、その表面(図1および図2において 上面) に、検査対象である回路基板の核検査電極に対応 するバターンに従って配置された複数の接続用電極11 を有すると共に、この接続用電極11が配置された領域 以外の領域にスペーサー層 15を有する。このスペーサ 10 ー層 15 は、後述する異方導電性エラストマー層 20 に おける導電部21の基礎部分21Aの周囲に空洞Cを形 成するためののものであって、当該スペーサー層15に は、接続用電極11の各々を露出させる貢通孔日が形成 されている。具体的には、この貫通孔Hは、接続用電極 11の径より大きい内径を有し、当該接続用電極11の 各々に対応して形成されている。そして、接続用電極1 1の各々が、スペーサ層 15の貫通孔H内に位置するよ う配置されている。アダプター本体10の裏面には、例 えばピッチが0.8mm. 0.75mm、1.27m m. l. 5 mm. l. 8 m m 若しくは2. 5 4 m m の格 子点位置に従って複数の端子電極12が配置され、端子 電極 12の各々は、内部配線部 13によって接続用電極 11に電気的に接続されている。

【0017】この例における接続用電極11の各々は、 少なくともその一部が磁性体により構成されている。具 体的には、図3に示すように、接続用電極11は、例え は銅、金、銀などよりなる基層部分11Aと、磁性体よ りなる表層部分11日との多層構造により構成されてい る。但し、接続用電極26を多層構造とすることは、本 30 発明において必須のことではなく、例えば接続用電極1 1全体が磁性体または磁性体を含む金属材料により構成 されていてもよい。この接続用電極11を構成するため の磁性体としては、ニッケル、鉄、コバルトおよびこれ ちの元素を含む合金などを用いることができる。また、 磁性体よりなる部分(図示の例では表層部分11B)の 厚みは、例えば10~500μmである。

[0018]スペーサー層15の貫道孔Hの内径k2 は、接続用電極11の径k1ねよび配置ビッチpに応じ て定められるが、接続用電極11の径k1の1.5~7 倍、特に2~5倍であることが好ましい。この質道孔目 の内径k2が過小である場合には、後述する冥方導電性 エラストマー層20が厚み方向に加圧されたときに、そ の導電部21の基端部分21Aの周面がスペーサー層1 5の普通孔目の内面に接触する結果、導電部21の基端 部分21Aの面方向における変形が阻害されるため、当 該郷電部21の基端部分21A小さい圧力で十分に圧縮 することが困難となることがある。一方、この質過孔H の内径k2が過大である場合には、スペーサー層15の 強度が低くなったり、当該スペーサー層15目体を形成 50 %以上、特に10~15%であることが好ましい。この

することが困難となることがある。

【0019】スペーサー層15の厚みは、15~50 # m. 特に15~25 umであることが好ましい。この厚 みが15μm未満である場合には、後述する製造方法に おいて、型板に形成された異方導電性エラストマー材料 層に、アダプター本体を対接させたときに、当該異方導 電性エラストマー材料がオーバーフローすることがあ る。一方、この厚みが50μmを超える場合には、導電 部21内に気泡が発生しやすく、当該導電部21の導電 性が阻害されることがある。

【0020】アダプター本体10におけるスペーサー層 15以外の基材を構成する材料としては、寸法安定性の 高い耐熱性材料を用いることが好ましく、各種の絶縁性 **勧脂材料を使用することができるが、ガラス繊維補強型** エポキシ樹脂。ガラス繊維補強型フェノール樹脂。ガラ ス繊維補強型ビスマレイミド樹脂、アラミド繊維補強型 エポキシ制脂などが好適である。また、スペーサー層1 5を構成する村科としては、フォトリソグラフィーの手 法により当該スペーサー層15に寸法領度の高い質通孔 20 目を形成することができる点で、感放射線性樹脂材料を 用いることが好ましい。このような感放射線性樹脂材料 としては、フォトレジストとして使用され得る種々のも のを用いることができる。

【0021】とのようなアダプター本体10の表面に は、異方導管性エラストマー層20が一体的に接着乃至 密着した状態で形成されている。この異方導管性エラス トマー層20は、図4に示すように、絶縁性の弾性高分 子物質E中に導電性粒子Pが密に充填されてなる多数の 導電部21が、アダプター本体10の接続用電便11上 に位置された状態で、かつ、導電性粒子が全く或いは殆 ど存在しない絶縁部22によって隣接する導電部21同 士が相互に絶縁された状態とされている。各導電部21 においては、準電性粒子Pが厚み方向に並ぶよう配向さ れており、厚み方向に加圧されて圧縮されたときに抵抗 値が減少して導電路が形成される。これに対して、絶縁 部22は、加圧されたときにも厚み方向に導電路が形成 されないものである。

【0022】とのような異方導電性エラストマー層20 においては、その導電部21年に、そのアダプター本体 10側の基端部分21Aの周囲、具体的には、導電部2 1の基準部分21Aの外層面とスペーサー層15の貫通 孔Hの内国面との間に、空洞Cが形成されている。ま た。この例の異方導電性エラストマー層20における導 電部21は、その先端部分21Bが、絶縁部22の表面 から突出する状態に形成されている。

【0023】準電部21における空洞Cに囲まれた基礎 部分214の厚みり1は、異方導電性エラストマー層2 (の全厚t (t=h1+d+h2、dは絶縁部22の厚 み、h2は先端部分21Bの突出高さである。)の10

基端部分21Aの厚みが過小である場合には、後述する 製造方法において、型板に形成された異方導電性エラストマー材料圏に、アダプター本体を対接させたときに、 当該異方導電性エラストマー材料がオーバーフローする ことがある。

【0024】また、先端部分21Bが絶縁部22の表面から突出する準電部21を形成する場合には、当該先端部分21Bの突出高さh2は、異方導電性エラストマー層20の全厚もの8%以上であることが好ましい。また、異方導電性エラストマー層20の全厚もは、接続用 10電配11の配置ビッチャの300%以下、すなわちも≦3pであることが好ましい。このような条件が充足されることにより、異方導電性エラストマー層20に作用される加圧力が変化した場合にも、それによる導電部21の導電性の変化が一層小さく抑制される。

【①①25】導電部21においては、その平面における 全体が導電性を有することは必ずしも必要ではなく、例 えば周縁部分には、配置ビッチの20%以下の導電路非 形成部分が存在していてもよい。また. 隣接する導電部 21間の離間距離:の最小値は、当該導電部21の幅R の10%以上であることが好ましい。このような条件が 満足されることにより、加圧されて突出部が変形したと きの横方向の変位が原因となって隣接する導電部21同 士が電気的に接触するおそれを十分に回避することがで きる。また、異方導電性エラストマー層20の表面にお いて、導電部21における基端部分21Bが絶縁部22 の表面から突出する構成は、本発明において必須のこと ではなく、例えば絶縁部22が導電部21の表面から突 出する構成(導電部21の位置に凹部が形成された構 成) 異方導電性エラストマー層20の表面が平面であ る構成であってもよい。

【0026】導電部21を構成する絶縁性の弾性高分子 物質としては、架橋標造を有する高分子物質が好まし い。架橋高分子物質を得るために用いることのできる硬 化性の高分子物質用材料としては、種々のものを用いる ことができ、その具体例としては、ポリブタジエンゴ ム、天然ゴム、ポリインプレンゴム、スチレン=ブタジ エン共宣台体ゴム、アクリロニトリルーブタジエン共重 台体ゴムなどの共役ジェン系ゴムおよびこれらの水素添 加物、スチレン-ブタジエン-ジエンブロック共重合体 40 ゴム、スチレン・イソプレンプロック共重合体などのブ ロック共宣合体ゴムおよびこれらの水素添加物。クロロ プレン、ウレタンゴム、ポリエステル系ゴム、エピクロ ルヒドリンゴム、シリコーンゴム、エチレンープロピレ ン共重合体ゴム、エチレン・プロピレン・ジェン共重合 体ゴムなどが挙げられる。以上において、得られる異方 導電性エラストマー屋20に耐候性が要求される場合に は、共役ジェン系ゴム以外のものを用いることが好まし く、特に、成形加工性および電気特性の観点から、シリ コーンゴムを用いることが好ましい。

10 【0027】シリコーンゴムとしては、液状シリコーン ゴムを架橋または縮合したものが好ましい。液状シリコ ーンゴムは、その粘度が歪速度10~'secで10'ボ アズ以下のものが好ましく、縮合型のもの、付加型のも の、ビニル基やヒドロキシル基を含有するものなどのい ずれであってもよい。具体的には、ジメチルシリコーン 生ゴム、メチルビニルシリコーン生ゴム、メチルフェニ ルビニルシリコーン生ゴムなどを挙げることができる。 【0028】とれらの中で、ビニル基を含有する液状シ リコーンゴム(ビニル基含有ポリジメチルシロキサン) は、通常、ジメチルジクロロシランまたはジメチルジア ルコキシシランを、ジメチルビニルクロロシランまたは ジメチルビニルアルコキシシランの存在下において、加 水分解および縮合反応させ、例えば引続き溶解=沈殿の 繰り返しによる分別を行うことにより得られる。また、 ビニル基を両末端に含有する液状シリコーンゴムは、オ クタメチルシクロテトラシロキサンのような環状シロキ サンを触媒の存在下においてアニオン重合し、重合停止 剤として例えばジメチルジビニルシロキサンを用い、そ 20 の他の反応条件(例えば、環状シロキサンの量および重 合停止剤の量)を適宜選択することにより得られる。こ こで、アニオン重合の触媒としては、水酸化テトラメチ ルアンモニウムおよび水酸化n-ブラルホスホニウムな どのアルカリまたはこれらのシラノレート溶液などを用 いることができ、反応温度は、例えば80~130℃で ある。このようなピニル基含有ポリジメチルシロキサン は、その分子量Mw(標準ポリスチレン換算重量平均分 子量をいう。以下同じ。) が10000~40000の ものであることが好ましい。また、得られる導電路素子 の耐熱性の観点から、分子量分布指数(標準ポリスチレ ン換算重置平均分子置Mwと標準ポリスチレン換算数平 均分子置Mnとの比Mw/Mnの値をいう。以下同

【10029】一方、ヒドロキシル基を含有する液状シリ コーンゴム (ヒドロキシル基含有ポリジメチルシロキサ ン)は、通常、ジメチルジクロロシランまたはジメチル ジアルコキシシランを、ジメチルヒドロクロロシランま たはジメチルヒドロアルコキシシランの存在下におい て、加水分解および縮合反応させ、例えば引続き溶解= 沈殿の繰り返しによる分別を行うことにより得られる。 また、環状シロキサンを触媒の存在下においてアニオン 重合し、重合停止剤として、例えばジメチルヒドロクロ ロシラン、メチルジヒドロクロロシランまたはジメチル ヒドロアルコキシシランなどを用い、その他の反応条件 {例えば、環状シロキサンの量および重合停止剤の量} を適宜選択することによっても得られる。ここで、アニ オン重合の触媒としては、水酸化テトラメチルアンモニ ウムおよび水酸化nープチルホスホニウムなどのアルカ りまたはこれらのシラノレート溶液などを用いることが 50 でき、反応温度は、例えば80~130℃である。この

じ。)が2.0以下のものが好ましい。

置%である。

30

ようなヒドロキシル基含有ポリジメチルシロキサンは、 その分子置Mwが10000~40000のものである ことが好ましい。また、得られる導電路素子の耐熱性の 観点から、分子量分布指数が2.0以下のものが好まし い。本発明においては、上記のビニル基含有ポリジメチ ルシロキサンおよびヒドロキシル基含有ポリジメチルシ ロキサンのいずれか一方を用いることもでき、両者を併 用することもできる。

[0030]上記のような高分子物質用材料を硬化させ な硬化触媒としては、有機過酸化物、脂肪酸アゾ化合 物。ヒドロシリル化触媒などを用いることができる。硬 化触媒として用いられる有機過酸化物の具体例として は、過酸化ペンゾイル、過酸化ビスジンクロペンゾイ ル、過酸化ジクミル、過酸化ジターシャリーブチルなど が挙げられる。硬化触媒として用いられる脂肪酸アゾ化 台物の具体例としては、アゾビスイソブチロニトリルな どが挙げられる。ヒドロシリル化反応の触媒として使用 し得るものの具体例としては、塩化白金酸およびその 塩、白金-不飽和基含有シロキサンコンプレックス、ビー20 に好ましくは①、5~3重量%であり、銀の被覆量は、 ニルシロキサンと白金とのコンプレックス、白金と1。 3 – ジビニルテトラメチルジシロキサンとのコンプレッ クス、トリオルガンホスフィンあるいはホスファイトと 白金とのコンプレックス、アセチルアセテート白金キレ ート、環状ジエンと白金とのコンプレックスなどの公知 のものが挙げられる。硬化触媒の使用量は、高分子物質 形成材料の種類、硬化触媒の種類、その他の硬化処理条 件を考慮して適宜選択されるが、通常、高分子物質形成 材料100重量部に対して3~15重量部である。

【①①31】導電部21を構成する導電性粒子として は、磁性を示すものが用いられる。このような導電性粒 子の具体例としては、鉄、コバルトなどの磁性を示す金 属の粒子若しくはこれらの合金の粒子またはこれらの金 属を含有する粒子、またはこれらの粒子を芯粒子とし、 当該芯粒子の表面に金、銀、パラジウム、ロジウムなど の導電性の良好な金属のメッキを施したもの、あるいは 非磁性金属粒子若しくはガラスピーズなどの無機物質粒 子またはポリマー粒子を芯粒子とし、当該芯粒子の表面 に、ニッケル、コバルトなどの導電性磁性体のメッキを 施したもの、あるいは芯粒子に、導電性磁性体および導 40 **電性の良好な金属の両方を被覆したものなどが挙げられ** る。これちの中では、ニッケル粒子を芯粒子とし、その 表面に金や銀などの導電性の良好な金属のメッキを施し たものを用いることが好ましく、特に、金および銀の両 方が被覆されているものが好ましい。芯粒子の表面に導っ 電性金属を被覆する手段としては、特に限定されるもの ではないが、例えば化学メッキまたは無電解メッキによ り行うことができる。

【0032】導電性粒子として、芯粒子の表面に導電性

管性が得られる額点から、粒子表面における導電性金属 の被覆率(芯粒子の表面積に対する導電性金属の被覆面 行の割合)が4.0%以上であることが好ましく。 さらに 好ましくは45%以上、特に好ましくは47~95%で ある。また、導電性金属の被覆置は、芯粒子の2.5~ 50重置%であることが好ましく、より好ましくは3~ 30重置%、さらに好ましくは3.5~25重量%、特 に好ましくは4~20重量%である。被覆される導電性 金属が金である場合には、その被覆量は、芯粒子の3~ るためには、硬化触媒を用いることができる。このよう。10、30重置%であることが好ましく、より好ましくは3~ 20重置%、さらに好ましくは3.5~15重量%、特 に好ましくは4.5~10重置%である。また、被覆さ れる導電性金属が銀である場合には、その被覆量は、芯 粒子の3~30重置%であることが好ましく、より好ま しくは4~25重量%、さらに好きしくは5~23重量 %. 特に好ましくは6~20重置%である。 更に、 被鞭 される導管性金属として金と銀の両方を用いる場合に は、金の被覆量は、芯粒子の()、1~5重置%であるこ とが好ましく、より好ましくは(). 2~4 宣置%、さら 芯粒子の3~30重置%であることが好ましく。より好 ましくは4~25重置%。 さらに好ましくは5~20重

> 【0033】また、導電性粒子の粒子径は、1~100 0μmであるととが好ましく、より好ましくは2~50 Oμm、さらに好ましくは5~300μm、特に好まし くは10~200μmである。また、準電性粒子の粒子 径分布 (Dw/Dn) は、1~10であることが好まし く、より好ましくは1.01~7、さらに好ましくは、 1.05~5.特に好ましくは1.1~4である。この ような条件を満足する導電性粒子を用いることにより、 得られる導電部21は、加圧変形が容易なものとなり、 また、当該導電部21において導電性粒子間に十分な電 気的接触が得られる。また、導電性粒子の形状は、特に 限定されるものではないが、高分子物質用材料中に容易 に分散させることができる点で、球状のもの、屋形状の ものあるいはこれらが凝集した2次粒子による境状のも のであることが好ましい。

[10034]また、導電性粒子の含水率は、5%以下で あることが好ましく、より好ましくは3%以下、さらに 好ましくは2%以下、とくに好ましくは1%以下であ る。このような条件を満足する導電性粒子を用いること により、後述する異方導電性エラストマー層の形成にお いて、冥方導電性エラストマー用材料層を硬化処理する 際に、当該異方導管性エラストマー用材料層内に気泡が 生ずることが防止または抑制される。

【0035】また、導電性粒子の表面がシランカップリ ング創などのカップリング創で処理されたものを適宜用 いることができる。導電性粒子の表面がカップリング剤 金廃が被覆されてなるものを用いる場合には、良好な導 50 で処理されることにより、当該導電性粒子と弾性高分子

14

物質との接着性が高くなり、その結果、得られる導電部 21は、繰り返しの使用における耐久性が高いものとなる。カップリング剤の使用量は、導電性粒子の導電性に影響を与えない範囲で適宜選択されるが、導電性粒子表面におけるカップリング剤の被覆率(導電性芯粒子の表面積に対するカップリング剤の被覆面積の割合)が5%以上となる量であることが好ましく。より好ましくは上記接覆率が $7\sim100\%$ 。さらに好ましくは $10\sim100\%$ 、特に好ましくは $20\sim100\%$ となる量である。

【0036】とのような導電性粒子は、導電部21中に 10体債分率で20~60%、好ましくは20~50%となる割合で用いられることが好ましい。この割合が20%未満の場合には、十分に電気抵抗値の小さい導電部が得られないことがある。一方、この割合が60%を超える場合には、得られる導電部は脆弱なものとなりやすく、 準電部として必要な弾性が得られないことがある。

【①①③7】 導電部を形成するための導電部形成用材料中には、必要に応じて、通常のシリカ粉、コロイダルシリカ、エアログルシリカ、アルミナなどの無機充填材を含有させることができる。このような無機充填材を含有させることにより、当該導電部形成用材料のチクソトロピー性が確保され、その鮎度が高くなり、しかも、導電性粒子の分散安定性が向上すると共に、硬化処理されて得られる導電部の強度が高くなる。このような無機充填材の使用置は、特に限定されるものではないが、あまり多量に使用すると、後述する異方導電性エラストマー層の形成方法において、磁場による導電性粒子の配向を十分に達成することができなくなるため、好ましくない。

【0038】絶縁部22を構成する材料としては、導電部21を構成する弾性高分子物質と同一のものまたは異 30なるものを用いることができるが、同様に硬化処理後にアダプター本体10と密若状態または接着状態を保持してアダプター本体10と一体となるものを用いることが好ましい。

【0039】上記の構成のアダプター鉄置によれば、具 方導電性エラストマー屋20における導電部21の基端 部分21Aの周囲には空洞Cが形成されており、これに より、当該基端部分21Aの面方向における易変形性が 大きくなるため、具方導電性エラストマー屋20が加圧 されたときにその加圧力が小さくても、導電部21の基 総部分21Aが容易に圧縮される。従って、各導電部2 1には、小さい加圧力でも十分に抵抗値の低い導電器が 確実に形成され、これにより、加圧力の変化乃至変動に 対して導電部21における抵抗値の変化を小さくするこ とができる。その結果、異方導電性エラストマー暑20 に作用される加圧力が不均一であっても、各導電部21 間における準電性のバラツキの発生を防止することがで きるので、検査対象である回路基板の接検査電極に対し て所要の電気的接続を確実に達成することができる。

【0040】また、アダプター本体10は、接続用管極 50 々の少なくとも一部が磁性体により構成され、接続用管

11の各々に対応して当該接続用電便11の径k1より 大きい径k2の貫通孔Hが形成されたスペーサ層15を 有するため、当該スペーサ層15の貫通孔Hを利用する ことにより、異方導電性エラストマー層20における導 電部21の基端部分21Aの周囲に空洞Cを容易に形成 することができる。

【① ①41】また、アダプター本体10における接続用 電極11の表層部分11Bが磁性体により構成されてお り、当該アダプター本体10の上面に異方導電性エラス トマー層20を形成する際に、厚み方向に平行磁場を作 用させたときには、磁性体により構成された接続用電極 11の表層部分11Bが磁極として作用するため、当該 接続用電極11の上方位置には、それ以外の位置より相 当に大きい磁力線が集中して発生する。これにより、接 続用電極 1 1 の配置ピッチが極めて小さいものであって も、当該接続用電極11の上方位置に導電性粒子が集合 し 更に厚み方向に配向するので、接続用電極11上に 配置され、かつ互いに絶縁部22によって絶縁された復 数の導電部21を有する所期の異方導電性エラストマー 圏20を形成することができる。従って、被検査回路基 板の接検査電極が、その配置ビッチが微小であり、かつ 微細で高密度の複雑なパターンのものである場合にも、 当該回路基板について所要の電気的接続を確実に達成す ることができるアダプター装置を得ることができる。 【0042】また、異方導電性エラストマー層20の導 電部21における表面側の先端部分21Bは、絶縁部2 2の表面から突出した状態に形成されているため、これ により、当該先端部分21Bの面方向における易変形性 が大きくなるため、異方導電性エラストマー層20が加 圧されたときにその加圧力が小さくても、導電部21の 先端部分21Bが容易に圧縮される。従って、各導電部

とができる。
【0043】〈アダプター装置の製造方法〉本発明のアダプター装置の製造方法においては、先ず、図2に示すようなアダプター本体10を用意する。このアダプター本体10は、前述したように、表面に検査対象である回路基板の被検査電極に対応するパターンに従って配置された複数の接続用電極11を有すると共に、当該接続用電極11の各々に対応して質通孔目が形成されたスペーサ暑15を有し、裏面に格子点位置に従って配置された端子電極12を有するものであり、接続用電極11の各場のはなるとは、対域関係により構造され、接続用電極11の各場のはなるとは、対域関係により

21には、小さい加圧力でも十分に抵抗値の低い導電路

がより確実に形成され、これにより、加圧力の変化乃至 変動に対して導電部2 1 における抵抗値の変化を更に小

さくすることができる。その結果、異方導電性エラスト

マー層20に作用される加圧力が不均一であっても、各 導電部21間における導電性のバラッキの発生を防止す

ることができるので、検査対象である回路基板の核検査

電極に対して所要の電気的接続を一層確実に達成すると

極11の各々が内部配線部13を介して幾子電便12の 各々に電気的に接続されている。このようなアダプター 本体 1 () を製造する方法としては、一般的な多層配線板 を製造する方法をそのまま適用することができる。ま た、少なくとも一部が磁性体により構成された接続用電 極11を形成する方法としては、特に限定されるもので はないが、図3に示すように、磁性体よりなる表層部分 1 1 Bを有する多層構造の接続用電極 1 1 を形成する場 台には、多層配線板を形成する板状基体の表面に銅薄層 を形成した後、この銅薄層に対してフォトリングラフィ ーおよびエッチング処理を施すことにより、基層部分1 1 Aを形成し、次いで、フォトリングラフィーおよびニ ッケルなどのメッキ処理を能すことにより、表層部分1 1 Bを形成する方法を利用することができる。また、ス ペーサー厘15を形成する方法としては、フォトリング ラフィーの手法を利用することができる。

15

【①①4.4】また、本発明の製造方法においては、例え は図らに示すような異方導電性エラストマー層形成用の 型板4()が用いられる。具体的に説明すると、この型板 4.) は磁性体差板4.1を有し、この磁性体基板4.1の一 20 面には、アダプター本体10の接続用電極11の配置パ ターンに対塞なパターンに従って磁性体部4.2が形成さ れ、この磁性体部42以外の個所には、当該磁性体部4 2の厚みより大きい厚みを有する非磁性体部43が形成 されている。型板40における磁性体基板41を構成す る材料としては、鉄、鉄ーニッケル合金、鉄ーコバルト 合金、ニッケル、コバルトなどの強磁性金属を用いるこ とができる。また、型板40における磁性体部42を構 成する材料としては、鉄、鉄ーニッケル合金、鉄ーコバ ルト合金、ニッケル、コバルトなどの強磁性金属を用い。30 るととができる。また、型板40における非磁性体部4 3を構成する材料としては、銅などの非磁性金属、耐熱 性を有する勧脂材料などを用いることができる。

【① 0.4.5】そして、本発明においては、上記のような型板 4.0 を用い、以下のようにしてアダプター本体 1.0 の表面に異方導電性エラストマー層 2.0 を一体的に形成するととにより、図 1 に示すような構成のアダプター装置を製造する。

である。また、異方導電性エラストマー用材料の鉱度は、25℃で1×10°~5×10°cpの範囲内であることが好ましい。 異方導電性エラストマー用付料を塗布する方法としては、スクリーン印刷などの印刷法、ロール塗布法、ブレード塗布法などを利用することができる。

【0047】次いで、図?に示すように、型板40に形

成された異方導電性エラストマー用材料層20A上に、 アダプター本体10を、そのスペーサー層15の表面 10 が、異方導管性エラストマー用材料層20Aに対接し、 かつ、接続用電極11の各々がこれに対応する磁性体部 4.2の各々の上方に位置するよう配置する。このとき、 アダプター本体 10 における接続用電極 11の表面と異 方導電性エラストマー用材料層20Aの表面との間に は、当該アダプター本体10におけるスペーサー層15 の普通孔目によって間隙が形成された状態である。 【10048】その後、図11に示すように、アダプター 本体10の裏面および型板40の裏面に一対の電磁石4 5、46を配置してこれを作動することにより、異方導 衛性エラストマー用材料層20Aの厚み方向に平行磁場 を作用させる。とこで、型板40の磁性体部42および アダプター本体 10の接続用電極 11は、磁性体により 構成されているために磁極として作用する。そのため、 異方導電性エラストマー用材料層2()Aにおける型板4 ①の磁性体部42とアダプター本体10の接続用電極1 1との間の部分(以下、「導電部形成部分」ともい う。) 20 Bには、それ以外の部分より大きい強度の平 行磁場が作用する。その結果、異方導電性エラストマー 用材料層20Aにおいては、当該異方導電性エラストマ 一用材料層20A中に分散されていた磁性を示す導電性 粒子が導電部形成部分20Bに移動して集合すると共 に、厚み方向に並ぶように配向する。このとき、アダプ ター本体10のスペーサー層15には、接続用電便11 およびその国辺領域上に普通孔目が形成されているた め、異方導電性エラストマー用材料層20Aにおける接 統用電極11の直下に位置される導電路形成部分20B においては、導電性粒子の移動集合によって高分子物質 用材料も同様に移動する結果、図9に示すように、 異方 導電性エラストマー用材料層20Aにおける導電路形成 部分20 Bは、その表面が隆起してスペーサー層15の 貫道孔目内に進入し、更に接続用電極11に接触する。 【①①49】そして、平行磁場を作用させたまま、ある いは平行磁場の作用を停止した後、異方導電性エラスト マー材料層20Aの硬化処理、具体的には加熱処理を行 うととにより、図10に示すように、厚み方向に伸びる 複数の導電部21とこれらを相互に絶縁する絶縁部22 とよりなり、当該導電部21毎に、その基端部分21A の周囲に空洞Cが形成された異方導電性エラストマー層 2()が、アダプター本体1()上に一体的に形成され、以

【0050】以上において、異方導電性エラストマー材 料層20Aに作用される平行遊場の強度は、導電部形成 部分20Bの平均で200~10000ガウスとなる大 きさが好ましい。また、異方導電性エラストマー材料層 20Aの硬化処理を行うためには、電磁石45、46に ヒーターを設けて作動させればよい。具体的な加熱温度 および加熱時間は、異方導電性エラストマー材料層20 Aを構成する高分子物質用材料などの種類、導電性粒子 の移動に要する時間などを考慮して適宜選定される。

【0051】とのような方法によれば、接続用電極11 の各々に対応して当該接続用電極11の径k1より大き い径 k 2 の貫通孔目が形成されたスペーサ層 1 5 を有す るアダプター本体10を用い、このスペーサ層15の貢 通孔Hによって接続用電極11の表面と異方導電性エラ ストマー用材料層20Aの表面との間に間隙が形成され た状態で、当該異方導電性エラストマー用材料層20A の導電部形成部分に厚み方向に磁場を作用させてその表 面を隆起させるので、得られる導電部21の基端部分2 1Aの表面とスペーサー層 15の貫通孔Hとの間に空洞 Cを形成することができる。従って、異方導電性エラス 20 からこの順で配置され、更に、下部側検査ヘッド5() b トマー層20に作用される加圧力が不均一であっても、 検査対象である回路基板の核検査電極に対して所要の電 気的接続を確実に達成することができるアダプター装置 を製造することができる。

【0052】また、アダプター本体10における接続用 電極 11の表層部分11Bが磁性体により構成されてお り、当該アダプター本体10の上面に形成された異方導 電性エラストマー材料圏20Aに、その厚み方向に平行 磁場を作用させたときには、磁性体により構成された接 続用電極11の表層部分11Bが遊極として作用するた め、当該接続用電極11の下方位置には、それ以外の位 置より相当に大きい磁力線が集中して発生する。これに より、接続用電極11の配置ピッチが極めて小さいもの であっても、異方導管性エラストマー用材料層20Aに おいて、接続用電極11の下方に位置される導電路形成 部分に導電性粒子が確実に集合すると共に厚み方向に配 向し、更に当該導電路部分の表面を確実に隆起させて接 続用電極11に接触させることができるので、接続用電 極11上に配置され、かつ互いに絶縁部22によって絶 縁された複数の導電部21を有する所期の具方導電性エ ラストマー暦20を形成することができる。従って、検 査対象である回路基板の接換査電極が、その配置ビッチ が微小であり、かつ微細で高密度の複雑なパターンのも のである場合にも、当該被検査回路基板について所要の 電気的接続を確実に達成することができるアダプター装 置を製造することができる。また、異方導電性エラスト マー層20の形成においては、アダプター本体10の接 続用電極11が磁極として作用し、当該アダプター本体 10自体が型板としての機能を果たすため、アダプター 本体10の裏面に、その接続用電極11に対応するパタ 50 が少なくとも一面において厚み方向に突出するよう形成

18

ーンに従って磁性体部が形成された型板を配置すること が不要となる。従って、異方導電性エラストマー層20 の形成においてコストの低減化を図ることができる。 【10053】 (回路基板の電気的検査装置)図11は、 本発明に係る回路基板の電気的検査装置の一例における 模成を示す説明図である。この電気的検査装置は、両面 に被検査電極6、7が形成された被検査回路基板5の電 気的検査を行うものであって、彼検査回路基板5を検査 実行領域 T に保持するためのホルダー2を有し、このホ 10 ルダー2には、被検査回路基板5を検査実行領域Tにお ける適正な位置に配置するための位置決めピン3が設け られている。 検査具行領域Tの上方には、図1に示すよ うな構成の上部側アダプター装置 laおよび上部側検査 ヘッド50aが下からこの頭で配置され、更に、上部側 検査ヘッド50aの上方には、上部側支持板56aが配 置されており、上部側検査ヘッド50aは、支柱54a

によって支持板56 aに固定されている。一方、検査実

行領域下の下方には、図1に示すような構成の下部側ア ダブター装置40りおよび下部側検査ヘッド50カが上

の下方には、下部側支持板56りが配置されており、下

部側検査ヘッド50bは、支柱54bによって支持板5

6 bに固定されている。 【① 054】上部側検査ヘッド50aは、板状の検査電 極続置51 a と、この検査電極装置51 a の下面に固定 されて配置された弾性を有する異方導電性シート55 a とにより構成されている。検査電極装置51 a は、その 下面に上部側アダプター装置18の端子電極12と同一 のビッチの格子点位置に配置された複数の検査電極52 aを有し、これらの検査電極52aの各々は、ワイヤー 配線53aによって、上部側支持板56aに設けられた コネクター57aに電気的に接続され、更に、とのコネ クター57 a を介してテスターの検査回路(図示省略) に電気的に接続されている。下部側検査ヘッド50b は、板状の検査電極装置510と、この検査電極装置5 1 bの上面に固定されて配置された弾性を有する異方導 電性シート55 bとにより構成されている。検査電極装 置5 lbは、その上面に下部側アダプター装置 lbの端 子電極12と同一のピッチの格子点位置に配置された復 数の検査電極520を有し、これらの検査電極520の 各々は、ワイヤー配银53bによって、下部側支持板5 6 b に設けられたコネクター5 7 b に電気的に接続さ れ、更に、このコネクター57りを介してテスターの検 査回路(図示省略)に電気的に接続されている。

【①055】上部側検査ヘッド50aおよび下部側検査 ヘッド50hにおける異方導電性シート55a.55b は、いずれもその厚み方向にのみ導電路を形成する導電 路形成部が形成されてなるものである。このような異方 導電性シート55a, 55bとしては、各導電路形成部 されているものが、高い電気的な接触安定性を発揮する 点で好ましい。

【①①56】このような回路基板の電気的検査装置にお いては、検査対象である接検査回路基板5がホルダー2 によって検査実行領域下に保持され、この状態で、上部 側支持板56aおよび下部側支持板56bの各々が破検 査回路基板5に接近する方向に移動することにより、当 該被検査回路基板5が上部側アダプター装置laおよび 下部側アダプター装置1bによって挟圧される。この状 態においては、被検査回路基板5の上面における被検査 10 電極6は、上部側アダプター装置1aの接続用電極11 に、当該異方導電性エラストマー層20の導電部21を 介して電気的に接続され、この上部側アダプター装置 1 aの端子電極12は、異方導電性シート55aを介して 検査電極装置51aの検査電極52aに電気的に接続さ れている。一方、彼検査回路基板5の下面における彼検 査電極7は、下部側アダプター装置 l bの接続用電極 l 1に、当該異方導管性エラストマー層20の導電部21 を介して電気的に接続され、この下部側アダプター装置 1bの蝎子電板12は、異方導電性シート55bを介し 20 て検査電極装置510の検査電極520に電気的に接続 されている。

【①①57】このようにして、被検査回路基板5の上面および下面の両方の被検査電極6,7の各々が、上部側検査ヘッド50aにおける検査電極装置51aの検査電極52aおよび下部側検査ヘッド50bにおける検査電極52aおよび下部側検査ヘッド50bにおける検査電極52bの各々に電気的に接続されることにより、テスターの検査回路に電気的に接続された状態が達成され、この状態で所要の電気的検査が行われる。

【0058】上記の回路基板の電気的検査装置によれば、図1に示すような構成の上部側アダプター装置1a および下部側アダプター装置1bを有するため、接検査回路基板5が上部側アダプター装置1a および下部側アダプター装置1bによって終圧されたときに、これらのアダプター装置における異方導電性エラストマー層20に作用される加圧力が不均一であっても、被検査回路基板5の被検査電極6,7に対して所要の電気的接続が確実に達成されるので、所要の電気的検査を確実に実行することができる。

【0059】以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明のアダプター鉄置は、上記の実施の形態に限定されず、種々の変更を加えることが可能である。例えば、導電部21の基端部分21Aの周囲の空洞Cは、導電部21年に独立して形成される必要はなく、2以上の導電部21について共通の空洞Cが形成されていてもよい。また、回路基板の電気的検査に用いられるものに限定されず、種々の用途のものを構成することができる。

[0060]

20

【発明の効果】請求項1または請求項2に記載のアダブター装置によれば、異方導電性エラストマー層における 導電部の基礎部分の周囲には空洞が形成されており、これにより、当該基礎部分の面方向における易変形性が大きくなるため、異方導電性エラストマー層が加圧されたときにその加圧力が小さくても、導電部の基礎部分が容易に圧縮される。従って、各導電部には、小さい加圧力でも十分に抵抗値の低い導電器が確実に形成され、これにより、加圧力の変化乃至変動に対して導電部における抵抗値の変化を小さくすることができる。その結果、異方導電性エラストマー層に作用される加圧力が不均一であっても、各導電部間における導電性のバラッキの発生を防止することができるので、接続すべき回路基板の電極に対して所要の電気的接続を確実に達成することができる。

[0061] 語求項3に記載のアダプター装置によれ は、アダプター本体が、接続用電極の各々に対応して当 該接続用電極の径より大きい径の頁道孔が形成されたスペーサ層を有するため、当該スペーサ層の頁通孔を利用 することにより、具方導電性エラストマー層における導 電部の基準部分の周囲に空洞を容易に形成することがで きる。

【0062】請求項4に記載のアダプター装置によれば、アダプター本体の接続用電極における少なくとも一部が砂性体により模成されており、当該アダプター本体の表面に異方導電性エラストマー層を形成する際に、厚み方向に平行磁場を作用させたときには、磁性体により機成された接続用電極が磁極として作用するため、当該接続用電極の上方位置には、それ以外の位置より組当に大きい磁力線が集中して発生する。これにより、接続用電極の配置ピッチが極めて小さいものであっても、当該接続用電極の上方位置に導電性粒子が集合し、更に厚み方向に配向するので、接続用電極上に配置され、かつ互いに絶縁部によって絶縁された複数の導電部を有する所期の異方導電性エラストマー層を形成することができ

【0063】請求項5に記載のアダプター装置によれ は、異方導管性エラストマー層の導電部における表面側 の先端部分が、絶縁部の表面から突出した状態に形成さ 40 れており、これにより、当該先端部分の面方向における 易変形性が大きくなるため、異方導電性エラストマー層 が加圧されたときにその加圧力が小さくても、夢電部には、 小さい加圧力でも十分に抵抗値の低い導電路がより確実 に形成され、これにより、加圧力の変化乃至変動に対し て夢電部における抵抗値の変化を更に小さくすることが できる。その結果、異方響電性エラストマー層に作用さ れる加圧力が不均一であっても、各導電部間における にかが、ラッキの発生を防止することができるので、接 続すべき回路基板の電極に対して所要の電気的接続を一 **層確実に達成することができる。**

[0064] 請求項6または請求項? に記載のアダプタ 一装置の製造方法によれば、接続用電極の各々に対応し て当該接続用電極の径より大きい径の質通孔が形成され たスペーサ層を有するアダプター本体を用い、このスペ ーサ層の貫通孔によって接続用電極の表面と異方導電性 エラストマー用材料層の表面との間に間隙が形成された 状態で、当該異方導電性エラストマー用材料層における 導電部となる部分に厚み方向に磁場を作用させてその表 面を隆起させるので、得られる導電部の基礎部分の表面 10 とスペーサー層の貫通孔との間に空洞を形成することが できる。従って、異方導電性エラストマー層に作用され る伽圧力が不均一であっても、接続すべき回路基板の電 極に対して所要の電気的接続を確実に達成することがで きるアダプター装置を製造することができる。

【①065】詰求項8に記載のアダプター装置の製造方 法によれば、アダプター本体における接続用電極におけ る少なくとも一部が磁性体により構成されており、当該 アダプター本体の表面に形成された異方導電性エラスト マー材料層に、その厚み方向に平行磁場を作用させたと 20 きには、接続用電極が磁極として作用するため、当該接 続用電極の下方位置には、それ以外の位置より相当に大 きい巡力線が集中して発生する。これにより、接続用電 極の配置ビッチが極めて小さいものであっても、異方導 電性エラストマー用材料層において、接続用電極の下方 に位置される導電路形成部分に導電性粒子が確実に集合 せると共に厚み方向に配向し、夏に当該導電路部分の表 面を確実に隆起させて接続用電極に接触させることがで きるので、接続用電極上に配置され、かつ互いに絶縁部 によって絶縁された複数の導電部を有する所期の異方導 30 電性エラストマー層を形成することができる。従って、 検査対象である回路基板の接検査電極が、その配置ピッ チが微小であり、かつ微細で高密度の複雑なパターンの ものである場合にも、当該被検査回路基板について所要 の電気的接続を確実に達成することができるアダプター 装置を製造することができる。また、異方導管性エラス トマー層の形成においては、アダプター本体の接続用電 極が磁極として作用し、当該アダプター本体自体が型板 としての機能を果たすため、アダプター本体の裏面に、 その接続用電極に対応するバターンに従って磁性体部が 40 形成された型板を配置することが不要となる。従って、 異方導電性エラストマー層の形成においてコストの低減 化を図ることができる。

【①①66】請求項9に記載の回路基板の電気的検査装 置によれば、上記のアダプター装置を有するため、当該 アダプター装置における異方導電性エラストマー層に作 用される加圧力が不均一であっても、検査対象である回 路基板の被検査電極に対して所要の電気的接続が確実に 達成されるので、所要の電気的検査を確実に実行するこ とができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るアダプター装置の一例における機 成を示す説明用断面図である。

22

【図2】図1に示すアダプター装置のアダプター本体の 模成を示す説明用断面図である。

【図3】アダプター本体における接続用電極を拡大して 示す説明用断面図である。

【図4】 異方導電性エラストマー層を拡大して示す説明 用断面図である。

【 図 5 】 本発明に係るアダプター装置の製造方法に用い られる型板の一例における構成を示す説明用断面図であ

【図6】型板の表面に異方導電性エラストマー用材料層 が形成された状態を示す説明用断面図である。

【図?】型板に形成された異方導電性エラストマー材料 層の表面に、アダプター本体が配置された状態を示す説 明用断面図である。

【図8】アダプター本体および型板の各々の裏面に電磁 石が配置された状態を示す説明用断面図である。

【図9】 異方導電性エラストマー材料層にその厚み方向 に平行磁場を作用させた状態を示す説明用断面図であ る。

【図10】 異方導電性エラストマー村料層が硬化処理さ れて異方導電性エラストマー層が形成された状態を示す 説明用断面図である。

【図11】本発明に係る回路基板の電気的検査装置の一 例における模成を示す説明用断面図である。

【図12】従来のアダプター装置の一例における構成を 示す説明用断面図である。

【符号の説明】

1a 上部側アダプター装置

1b 下部側アダプター装置

3 位置決めピン 2 ホルダー

6.7 铵镜查霉極 5 挨検査回路基板

10 アダプター本体

11 接続用電極

11A 基層部分

11B 表層部分

12 端子電極

13 内部配線部

15 スペーサー層

20 異方導電性エラストマー層

20A 異方導電性エラストマー用材料層

208 導電部形成部分

2 1 導電部

21A 華端部分

218 先端部分

22 稳硬部

4() 型板

4) 磁性体基板

4.2 遊性体部

4.3 非磁性体部

45、46 電磁石

50a 上部側検査ヘッド

50b 下部側検査ヘッド

5 l a , 5 l b 検査電極装置

50 52a, 52b 検査電極

3

53a, 53b ワイヤー配線

54a, 54b 支柱

55a,55b 異方導電性シート

56a 上部側支持板 56b 下部側支持板

57a, 57b コネクター

8① アダプター本体 81 接続用電極

[20]

*82 端子電極

83 内部配線部

90 異方導電性エラストマー層

9 1 導電部

92 絶縁部

C 空洞

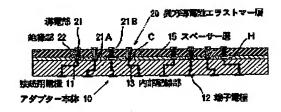
E 弹性高分子物質

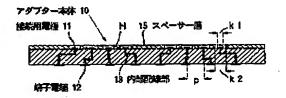
H 質通孔

P 導電性粒子

* 了 検査実行領域

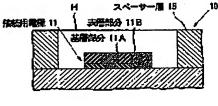
[図2]

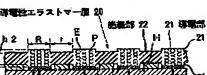




[図3]

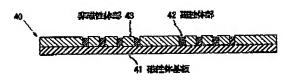
スペーサー原



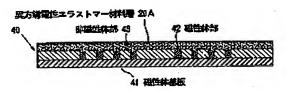


[図4]

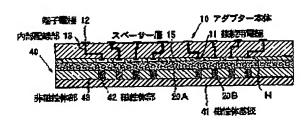
[図5]



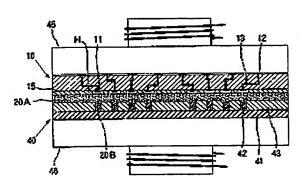
【図6】

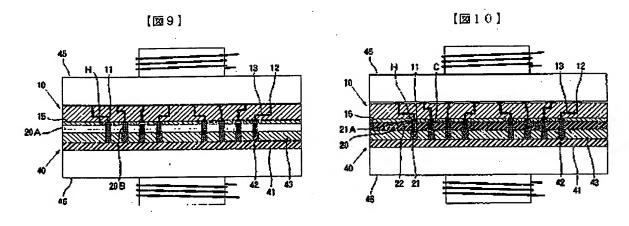


[図?]

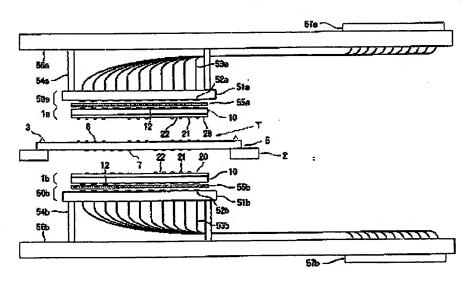


[図8]

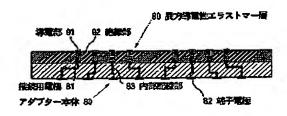




[211]



[図12]



フロントページの続き

(51)Int.Cl.' H01R 43/00 // H01R 107:00 識別記号

F I H O 1 R 107:00

23/68 3 (

テーマコード(容差)

303E

Fターム(参考) 2G003 AA10 AG04 AG07 AG12

2G011 AA01 AB06 AB08 AC14 AE01

AE03

2G014 AA00 AB59 AC10

5E023 AA04 AA05 AA16 AA26 BB16

BB22 BB29 CC02 CC22 CC26

DD26 EE18 EE19 EE32 GG02

GC17 HH01 HH05 HH06 HH08

HH11 HH28

5E051 CA03